

Continguts

- Identificació d'un problema de transports. El dual d'un problema de transport. Algorisme de transport.
- Problemes d'afectació de recursos. L'algorisme hongarès.
- Teoria de grafs. Grafs de transport. Algorisme de Ford-Fulkerson, determinació de camins mínims/màxims en un grup. Algorisme de Ford. Camins i circuits hamiltonians.
- Problemes d'ordenació. Algorismes ROY-PERT-CPM. Problemes acumulatius (Manpower Scheduling). Afectació de recursos (MCX). Problemes disjuntius.
- Gestió d'estocatges: sistemes d'inventaris. Models deterministes. Models estocàstics. Inventaris amb producció. Inventaris amb demanda dependent (MRP).
- Simulació. Construcció de models. Tipus de simulació: determinista, aleatòria. El mètode de Montecarlo.

Bibliografia

- PRAWDA, J.: *Métodos y modelos de investigación operativa*. Vol. 2. Ed. Limusa.
- TAHA, H.A.: *Investigación de operaciones*. Ed. Ra-ma.

Avaluació

Examen de tipus pràctic.

21324 - CIRCUITS INTEGRATS

Contingut

- El transistor MOS
 - Materials semiconductors
 - Materials dopats
 - Unió P-N
 - Transistor d'efecte camp
 - Procés tecnològic-Layout
 - Transistor MOS com a interruptor
 - Lògica CMOS bàsica
- Metodologies de disseny de CIS
 - Principis generals de les metodologies de disseny.
 - Etapes fonamentals del procés de disseny

2.3 Alternatives d'implementació

- Full custom
- Gate-arrays/Sea-of-gates
- Standard-cells
- Lògica programable

2.4 Comparació entre alternatives d'implementació

3. Eines CAD.

- Conceptes generals
- Metodologies de disseny clàssiques i eines CAD
- Metodologies top-down i HDL
- Presentació de l'entorn a utilitzar

4. Disseny d'ASIC

- Implicacions de la tecnologia
 - Conceptes generals
 - Retards d'un circuit
 - Slow edges
 - Clock buffering
- Estructures no recomanades i possibles solucions
 - Delay times, monostables* i multiplicadors freq.
 - Elements de memòria
 - Rellotges dels flip-flops
 - Resets locals asíncrons
 - Entrades asíncrònies

5. Test de CI

- Necessitat i etapes de comprovació d'un MIC
- Sistemes automàtics de test
- Definició dels vectors de test
 - Models de faltes
 - Observabilitat / controlabilitat
 - Generació automàtica
- Disseny per la testabilitat
 - Tècniques *ad-hoc*
 - Tècniques estructurades
 - Test concurrent

Pràctiques

Disseny d'un circuit digital i implementació usant LCAs de Xilinx.

Bibliografia

- WESTE, N.; ESHRAGHIAN, K.: *Principles of cmos vlsi design*. Addison Wesley, 1985
- NAIJH, P.; BIJOP, P.: *Designing asics*. Ellis Horwood, 1988
- VALDERRAMA, E.; FERRER, C.; OLIVER, J.: *Test de asics. Apuntes de classe*. UAB, 1992

Avaluació

És imprescindible aprovar les pràctiques i la teoria, cadascuna d'elles separadament, per poder superar l'assignatura.

21325 - CONTROL AUTOMÀTIC

Objectius

Introduir l'alumne en el camp dels sistemes realimentats. Després d'un estudi descriptiu de diferents tècniques de control l'alumne serà capaç de dissenyar i implementar un regulador. L'objectiu últim és arribar a controlar un procés real senzill des d'un PC.

Contingut

- 1 La realimentació. Concepte. Efectes de la realimentació. Objectius. Elements del llaç de control. Anàlisi: estabilitat i precisió
- 2 Control PID. Efecte de l'acció proporcional, integral i derivada. Característiques i efecte dels reguladors PID. Tècniques de sintonia dels reguladors PID.
- 3 Anàlisi de les estructures de control. Control en cascada i anticipatiu. Control selectiu i de mescla. Disseny d'aquestes estructures.
- 4 Conversors analògic-digital i digital-analògic. Príncipi de funcionament. Característiques dels conversors. Multiplexatge. Circuit Sample-Hold.
- 5 Control per ordinador. Introducció al mostreig. *Aliasing*. Tècniques de sintonia: PID discrets. Altres algorismes de control. Període de mostreig. Problemes d'operació.

Pràctiques

1. Anàlisi i control de la posició d'un motor.
2. Mostreig i reconstrucció de dades. Influència del període de mostreig.
3. Control d'un procés des d'un PC.

Bibliografia

- DORF, C.R.: *Sistemes de control modernos*. Ed. Addison Wesley.
- SEBORG, J.: *Fundamental of process control*.

Avaluació

La nota final de l'assignatura sortirà de la mitjana entre l'avaluació de les pràctiques i de l'examen escrit, tenint en compte que les pràctiques aportaran, com a mínim, un 25% de la qualificació global i que serà imprescindible presentar-les totes per poder aprovar l'assignatura.

21326 - CONTROL DE PROCESSOS I TECNOLOGIA

Objectius

Formar l'alumne en els aspectes tant teòrics com pràctics relacionats amb els sistemes de control industrial. Es pretén que l'alumne es familiaritzi d'una banda, amb els elements *hardware* (sensors, actuadors, reguladors) i, de l'altra, amb els paquets *software* de supervisió i control de processos que s'apliquen a la indústria.

Contingut

- 1 Instrumentació dels sistemes de control: sensors i transmissors; mesures de nivell, cabdal, temperatura, etc. Actuadors: la vàlvula de control.
- 2 Arquitectura dels sistemes de control digital: control digital directe (DDC). Control centralitzat. Control jerarquitzat. Control distribuït. Estàndards. Exemples.
- 3 Descripció dels sistemes de control digital: controladors digitals autònoms (*Stand-alone*): controladors fixos i adaptatius. Sistemes de control i supervisió (SCADA). Aplicacions.
- 4 Comunicacions i programació en temps real: xarxes locals d'automatització. Protocols: MAP. Programació en temps real: fonaments. Requisits dels sistemes operatius.
- 5 CIM i planificació de la producció: elements de producció. Cèl·lules de fabricació flexible. El disseny assistit per ordinador (CAD). Interconnexió CAD-CAM. Anàlisi i planificació de la producció.

Pràctiques

Calibratge i obtenció de corbes característiques d'un mesurador de nivell i una vàlvula de control. Programació i control d'un llaç amb el regulador EXACT. Programació i gestió d'una unitat de procés amb un paquet SCADA.

Bibliografia

- CREUS, A.: *Instrumentación industrial*. Ed. Marcombo, 1988
- GROOVER, M.P.: *Automation, production systems and computer integrated manufacturing*. Prentice-Hall, 1987

Avaluació

La nota final de l'assignatura sortirà de la mitjana entre l'avaluació de les pràctiques i de l'examen escrit, tenint en compte que les pràctiques aportaran, com a mínim, un 25% de la qualificació global i que serà imprescindible presentar-les totes per poder aprovar l'assignatura.